

1/2 ページ

4

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-149571

(43) 公開日 平成10年(1998) 6月2日

(51) Int. Cl.⁶
G11B 7/135
7/20

識別記号

FI
G11B 7/135
7/20

Z

審査請求 有 請求項の数26 OI (全 22 頁)

(21) 出願番号 特願平8-309647

(22) 出願日 平成8年(1996)11月20日

(71) 出願人 000001889

三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

(72) 発明者 梶山 清治

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 二
洋電機株式会社内

(72) 発明者 加納 康行

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 二
洋電機株式会社内

(72) 発明者 山田 真人

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 二
洋電機株式会社内

(74) 代理人 弁理士 安富 耕二 (外1名)

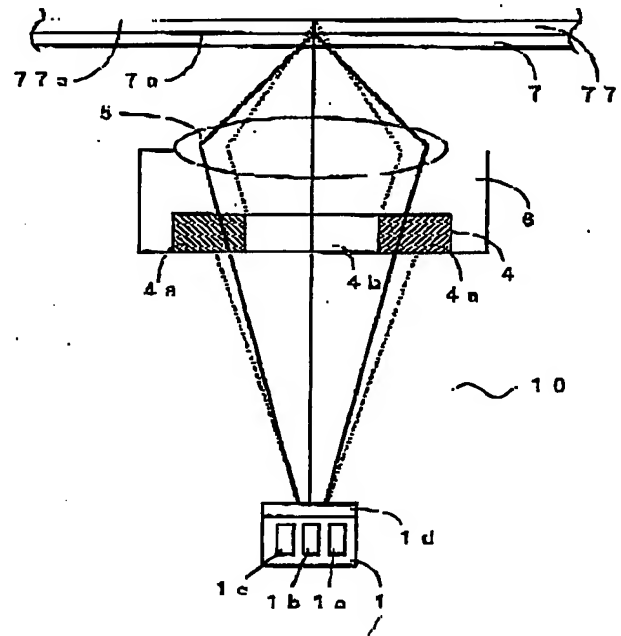
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光ピックアップ装置

(57) 【要約】

【課題】 波長635nmのレーザビームを用いて薄型の光ディスクであるDVDと標準厚で追記型の光ディスクであるCD-Rとの互換再生をすることができない。

【解決手段】 記録または/および再生が行われるべき光ディスクに対向して設けられた対物レンズと、記録または/および再生が行われるべき光ディスクの透明基板の厚さに応じて対物レンズの開口数を変更する開口数変更手段と、第1の波長を持つ第1のレーザ光と、第1の波長と異なる第2の波長を持つ第2のレーザ光とを選択的に生成し、その生成された第1のレーザ光を第1の方向に回折させ、第2のレーザ光を第1の方向と異なる第2の方向に回折させ、その回折させたレーザ光を対物レンズに導き、第1のレーザ光、および第2のレーザ光の光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光学手段とから光ピックアップを構成する。



(2)

特開平10-149571

【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の厚さの透明基板を有する第1の光ディスク、および前記第1の厚さと異なる第2の厚さの透明基板を有する第2の光ディスクの記録または／および再生を行う光ピックアップ装置であって、前記記録または／および再生が行われるべき光ディスクに対向して設けられた対物レンズと、

前記記録または／および再生が行われるべき光ディスクの透明基板の厚さに応じて前記対物レンズの開口数を変更する開口数変更手段と、

第1の波長を持つ第1のレーザ光と、前記第1の波長と異なる第2の波長を持つ第2のレーザ光とを選択的に生成し、その生成された前記第1のレーザ光を第1の方向に回折させ、前記第2のレーザ光を前記第1の方向と異なる第2の方向に回折させ、該回折させたレーザ光を前記対物レンズに導き、前記第1のレーザ光、および前記第2のレーザ光の前記光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光学手段とを含む光ピックアップ装置、

【請求項2】 第1の厚さの透明基板を有する第1の光ディスク、および前記第1の厚さと異なる第2の厚さの透明基板を有する第2の光ディスクの記録または／および再生を行う光ピックアップ装置であって、

前記記録または／および再生が行われるべき光ディスクに対向して設けられた対物レンズと、

前記記録または／および再生が行われるべき光ディスクの透明基板の厚さに応じて前記対物レンズの開口数を変更する開口数変更手段と、

第1の波長を持つ第1のレーザ光と、前記第1の波長と異なる第2の波長を持つ第2のレーザ光とを選択的に生成し、

前記第1のレーザ光、および前記第2のレーザ光の前記光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光学手段と、

前記光学手段からの前記第1のレーザ光を第1の方向に回折させ、前記第2のレーザ光を前記第1の方向と異なる第2の方向に回折させ、その回折させたレーザ光を前記対物レンズに導くとともに、

前記第1のレーザ光、および前記第2のレーザ光の前記光ディスクの信号記録面からの反射光を前記光学手段に導くホログラムとを含む光ピックアップ装置、

【請求項3】 第1の厚さの透明基板を有する第1の光ディスク、および前記第1の厚さと異なる第2の厚さの透明基板を有する第2の光ディスクの記録または／および再生を行う光ピックアップ装置であって、

前記記録または／および再生が行われるべき光ディスクに対向して設けられた対物レンズと、

前記記録または／および再生が行われるべき光ディスクの透明基板の厚さに応じて前記対物レンズの開口数を変更する開口数変更手段と、

第1の波長を持つ第1のレーザ光と、前記第1の波長と

2

異なる第2の波長を持つ第2のレーザ光とを選択的に生成し、その生成された前記第1のレーザ光を第1の方向に回折させ、前記第2のレーザ光を前記第1の方向と異なる第2の方向に回折させるとともに、

前記第1のレーザ光、および前記第2のレーザ光の前記光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光学手段と、

前記光学手段からの第1のレーザ光、および前記第2のレーザ光を受け、その受けたレーザ光を前記対物レンズに導くコリメータレンズとを含む光ピックアップ装置、

【請求項4】 第1の厚さの透明基板を有する第1の光ディスク、および前記第1の厚さと異なる第2の厚さの透明基板を有する第2の光ディスクの記録または／および再生を行う光ピックアップ装置であって、前記記録または／および再生が行われるべき光ディスクに対向して設けられた対物レンズと、

前記記録または／および再生が行われるべき光ディスクの透明基板の厚さに応じて前記対物レンズの開口数を変更する開口数変更手段と、

第1の波長を持つ第1のレーザ光と、前記第1の波長と異なる第2の波長を持つ第2のレーザ光とを選択的に生成し、

前記第1のレーザ光、および前記第2のレーザ光の前記光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光学手段と、

前記レーザ光生成手段から前記第1のレーザ光、および前記第2のレーザ光を受け、その受けた光を前記対物レンズに導くコリメータレンズと、

前記コリメータレンズの直前または直後に設けられ、前記第1のレーザ光を第1の方向に回折させ、前記第2のレーザ光を前記第1の方向と異なる第2の方向に回折させるとともに、

前記第1のレーザ光、および前記第2のレーザ光の前記光ディスクの信号記録面からの反射光を前記光学手段に導くホログラムとを含む光ピックアップ装置、

【請求項5】 請求項4において、前記ホログラムは、前記コリメータレンズと一体的に設けられている光ピックアップ装置、

【請求項6】 請求項1または3において、

前記光学手段は、

前記第1のレーザ光を生成する第1の半導体レーザと、前記第2のレーザ光を生成する第2の半導体レーザと、前記第1のレーザ光、および前記第2のレーザ光の前記光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光検出手段と、

前記第1の半導体レーザにより生成された前記第1のレーザ光を第1の方向に回折させ、前記第2の半導体レーザにより生成された前記第2のレーザ光を前記第1の方向と異なる第2の方向に回折させるとともに、

前記第1のレーザ光、および前記第2のレーザ光の前記

(3)

特開平10-149571

3

光ディスクの信号記録面からの反射光を前記光検出手段に導くホログラムとを含む光ピックアップ装置。

【請求項7】 請求項2または4または5において、前記光検出手段は、前記第1のレーザ光を生成する第1の半導体レーザと、前記第2のレーザ光を生成する第2の半導体レーザと、前記第1のレーザ光、および前記第2のレーザ光の前記光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光検出手段とを含む光ピックアップ装置。

【請求項8】 請求項6または7において、前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザは、前記第1のレーザ光、および前記第2のレーザ光の前記信号記録面からの反射光が前記光検出手段の同じ位置で検出されるように配置されている光ピックアップ装置。

【請求項9】 請求項8において、前記第2の半導体レーザは、前記第1の半導体レーザに対して前記光ディスクの外径方向に配置されている光ピックアップ装置。

【請求項10】 請求項8において、前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとは、前記光ディスクの円周方向に配置されている光ピックアップ装置。

【請求項11】 請求項8から10において、前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの距離を Z_0 、前記第1の半導体レーザと前記光検出手段との距離を Z_1 、前記第2の半導体レーザと前記光検出手段との距離を Z_2 、前記第1の半導体レーザと前記ホログラムとの距離を L 、前記ホログラムのピッチを p 、前記第1のレーザ光の波長を λ_1 、前記第2のレーザ光の波長を λ_2 とした場合に、 $Z_1 = L \lambda_1 / (p^2 - \lambda_1^2)^{1/2}$ 、 $Z_2 = L \lambda_2 / (p^2 - \lambda_2^2)^{1/2}$ 、 $Z_0 = Z_2 - Z_1$ なる関係を有する光ピックアップ装置。

【請求項12】 請求項11において、前記第1のレーザ光の波長 λ_1 は、620～660 nmの範囲であり、前記第2のレーザ光の波長 λ_2 は、760～800 nmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項13】 請求項11において、前記第1のレーザ光の波長 λ_1 は、350～550 nmの範囲であり、前記第2のレーザ光の波長 λ_2 は、620～660 nmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項14】 請求項11において、前記第1のレーザ光の波長 λ_1 は、350～550 nmの範囲であり、前記第2のレーザ光の波長 λ_2 は、760～800 nmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項15】 請求項12において、前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの

4

距離 Z_0 は、0.1～0.5 mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項16】 請求項12において、前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの距離 Z_0 は、0.1～0.5 mmの範囲であり、前記第1の半導体レーザと前記光検出手段との距離 Z_1 は、0.50～2.2 mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項17】 請求項12において、前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの距離 Z_0 は、0.1～0.5 mmの範囲であり、前記第1の半導体レーザと前記光検出手段との距離 Z_1 は、0.50～2.2 mmの範囲であり、前記ホログラムのピッチ p は、1.5～35 μ mの範囲であり、

前記第1の半導体レーザと前記ホログラムとの距離 L は、3～25 mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項18】 請求項15から17において、前記第1の光ディスクの厚さは、0.55～0.65 mmの範囲であり、前記第2の光ディスクの厚さは、1.1～1.3 mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項19】 請求項13において、前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの距離 Z_0 は、0.1～0.5 mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項20】 請求項13において、前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの距離 Z_0 は、0.1～0.5 mmの範囲であり、前記第1の半導体レーザと前記光検出手段との距離 Z_1 は、0.3～1.5 mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項21】 請求項13において、前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの距離 Z_0 は、0.1～0.5 mmの範囲であり、前記第1の半導体レーザと前記光検出手段との距離 Z_1 は、0.3～1.5 mmの範囲であり、前記ホログラムのピッチ p は、3～12 μ mの範囲であり、

前記第1の半導体レーザと前記ホログラムとの距離 L は、3～15 mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項22】 請求項19から21において、前記第1の光ディスクの厚さは、0.25～0.35 mmの範囲であり、前記第2の光ディスクの厚さは、0.55～0.65 mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項23】 請求項14において、前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの距離 Z_0 は、0.1～0.5 mmの範囲である光ピックアップ装置。

(4)

特開平10-149571

5

【請求項24】 請求項14において、前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの距離 Z_0 は、0.1～0.5mmの範囲であり、前記第1の半導体レーザと前記光検出手段との距離 Z_1 は、0.2～1.0mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項25】 請求項14において、前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの距離 Z_0 は、0.1～0.5mmの範囲であり、前記第1の半導体レーザと前記光検出手段との距離 Z_1 は、0.2～1.0mmの範囲であり、前記ホログラムのピッチ p は、5～12 μ mの範囲であり、

前記第1の半導体レーザと前記ホログラムとの距離 L は2～15mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項26】 請求項23から25において、前記第1の光ディスクの厚さは、0.25～0.35mmの範囲であり、前記第2の光ディスクの厚さは、1.1～1.3mmの範囲である光ピックアップ装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、基板厚、記録密度の異なる複数種類の光ディスクの再生装置に関する。

【0002】

【従来の技術】CD-ROMのように半導体レーザを用いて情報を読み出す約1.2mmの厚さの光ディスクが提供されている。この種の光ディスクではピックアップ用対物レンズにフォーカサーおよびトフッキングサーボを行うことにより、信号記録面のビット列にレーザビームを照射させ、信号を再生している。また、最近では長時間の動画を記録するための高密度化が進んでいる。

【0003】例えば、CD-ROMと同じ直径12cmの光ディスクに、片面で4.7Gbyteの情報を記録するDVD規格が提案されている。DVDのディスク厚は約0.6mmであり、これを両面貼り合わせるにより、1枚で9.4Gbyteの情報を記録できる。また、直径、基板厚、記録密度がCDと同じである記録可能な光ディスクとしてCD-Rもある。

【0004】今度、これら3種類の光ディスクの併存が考えられるため3種類の光ディスクを互換再生できる装置が必要である。DVDとCD、CD-Rではディスク基板の厚みが異なるため1つの光ピックアップで両者を再生できない。そこで、特開平5-303766号公報には、厚さ0.6mmの薄型基板を有する高密度の光ディスクと、厚さ1.2mmの標準厚の基板を有する標準密度の光ディスクとを、1個の光ピックアップによって再生できるようにする装置が提案されている。

【0005】この技術は短波長のレーザビームにて高密度のディスクを再生すべく設計された開口数0.6の対

6

物レンズを用い、標準厚で標準密度の光ディスクを再生する場合に、収差補正手段にレーザビームの外周側を遮光して実効的な開口数を減少させるアパーチャを付加したものを対物レンズの光源側に介挿する装置である。また、半導体レーザから出射されるレーザビームの外周部を選択的に遮光してレーザビームを集光する対物レンズの実効的な開口数を変更する方法として出願人は、特願平8-84307号においてレーザビームの偏光面を選択的に回転する液晶と特定方向に偏光するレーザビームのみを透過させる偏光フィルタを組み合わせる方法を提案し、この方法をを用いて基板厚の異なる光ディスクを互換再生できる技術を開示している。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】特願平8-84307号に開示された方法では、基板厚の異なるDVDとCDとの互換再生は可能であるが、基板厚が1.2mmのCD-Rを波長635nmのレーザビームで再生することができない。また、信号がビット列として記録されるため、ビットの大きさに応じて信号記録面に照射されるビーム径を定める必要もあり、DVDと、DVDのビットより更に小さいビットで記録される高密度DVDとを波長635nmのレーザビームを用いて互換再生することができない。

【0007】そこで、本発明は、かかる問題点を解決し、基板厚が0.6mmのDVDと基板厚が1.2mmのCD、CD-Rとの互換再生、およびDVDと高密度DVDとの互換再生が可能な光ピックアップ装置を提供するものである。

【0008】

【課題を解決するための手段】本発明は、第1の厚さの透明基板を有する第1の光ディスク、および第1の厚さと異なる第2の厚さの透明基板を有する第2の光ディスクの記録または/および再生を行う光ピックアップ装置であって、記録または/および再生が行われるべき光ディスクに対向して設けられた対物レンズと、記録または/および再生が行われるべき光ディスクの透明基板の厚さに応じて対物レンズの開口数を変更する開口数変更手段と、第1の波長を持つ第1のレーザ光と、第1の波長と異なる第2の波長を持つ第2のレーザ光とを選択的に生成し、その生成された第1のレーザ光を第1の方向に回折させ、第2のレーザ光を第1の方向と異なる第2の方向に回折させ、回折させたレーザ光を対物レンズに導き、第1のレーザ光、および第2のレーザ光の光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光学手段とを含むことを特徴とする。

【0009】また、本発明は、第1の厚さの透明基板を有する第1の光ディスク、および第1の厚さと異なる第2の厚さの透明基板を有する第2の光ディスクの記録または/および再生を行う光ピックアップ装置であって、記録または/および再生が行われるべき光ディスクに対

情開平 1 0—1 4 2 5 7 1

8

図を参照しつつ、本発明の第1の実施の形態を説明する。図18に本発明が互換再生の対象とするCD、CD-R及びDVDの定格値と再生条件を示す。CDの基板厚は1.2（許容誤差 ± 0.1 ）mm、最短ビット長が0.83（許容範囲：0.80~0.90） μm 、トラックピッチが1.6（許容誤差 ± 0.1 ） μm であり、反射率は波長780nmのレーザビームに対して60~70%以上である。また、再生時のレーザビームのスポット径は1.5（許容誤差 ± 0.1 ） μm 、対物レンズの開口数は0.45（許容誤差 ± 0.05 ）、再生レーザビーム波長が780（許容範囲：760~800）nmである。CD-Rの基板厚は1.2（許容誤差 ± 0.1 ）mm、最短ビット長が0.83（許容範囲：0.80~0.90） μm 、トラックピッチが1.6（許容誤差 ± 0.1 ） μm であり、反射率は波長780nmのレーザビームに対して60~70%以上である。また、再生時のレーザビームのスポット径は1.5（許容誤差 ± 0.1 ） μm 、対物レンズの開口数は0.45（許容誤差 ± 0.05 ）、再生レーザビーム波長が780（許容範囲：760~800）nmである。DVDの基板厚は0.74（許容誤差 ± 0.02 ）mm、最短ビット長が0.95（許容範囲：0.90~1.00） μm 、トラックピッチが0.95（許容誤差 ± 0.05 ） μm であり、反射率は波長650nmのレーザビームに対して70%以上である。また、再生時のレーザビームのスポット径は1.0（許容誤差 ± 0.1 ） μm 、対物レンズの開口数は0.65（許容誤差 ± 0.05 ）、再生レーザビーム波長が650（許容範囲：630~670）nmである。

(9)

特開平10-149571

9

90) μm 、トラックピッチが1.6 (許容誤差 ± 0.1) μm 、波長780 nmのレーザビームに対する反射率が60~70%以上であり、再生時のレーザビームのスポット径が1.5 (許容誤差 ± 0.1) μm 、対物レンズの開口数が0.45 (許容誤差 ± 0.05)、再生レーザビーム波長が780 (許容範囲: 760~800) nmである。一方、DVDの基板厚は0.6 (許容誤差 ± 0.05) mm、最短ピット長が0.40 (許容誤差 ± 0.1) μm 、トラックピッチが0.74 (許容誤差 ± 0.01) μm 、波長635 nmのレーザビームに対する反射率が40%以上 (単一の信号記録面の場合) 若しくは15~40% (信号記録面が2つの場合) であり、再生時のレーザビームのスポット径が0.9 (許容誤差 ± 0.5) μm 、対物レンズの開口数が0.6 (許容誤差 ± 0.05)、再生レーザビーム波長が635 (許容範囲: 620~660) nmである。

【0016】CD、CDD-RとDVDとの互換再生を行う光ピックアップ10の構成を図1に示す。光半導体1中の半導体レーザ1a、1bから発せられた波長635 (許容範囲: 620~660) nm若しくは波長780 (許容範囲: 760~800) nmのレーザビームは光半導体1の表面に設けられたホログラム1dで選択的に回折され、開口数変更手段4で選択的に遮光されて対物レンズ5に入射する。該対物レンズ5で集光されたレーザビームは、透光性のポリカーボネートの基板7 (または77) を通って光ディスクの信号記録面7a (または77a) に照射される。該信号記録面7a (または77a) で反射されたレーザビームは前記基板7 (または77)、前記対物レンズ5、前記開口数変更手段4を介して戻り、前記ホログラム1dを介して前記光学手段1中に設置された光検出器1cで検知される。前記対物レンズ5は基板厚0.6 mmの光ディスク用に設計されており、開口数は0.6 (許容誤差 ± 0.05) である。

【0017】本発明においては、前記光学手段1は波長780 nmのレーザビームを発する半導体レーザ1a、波長635 nmのレーザビームを発する半導体レーザ1b、光検出器1c及び波長635 nmのレーザビームは回折せず、波長780 nmのレーザビームのみを回折するホログラム1dを配しており、CD、CDD-Rが再生される場合には前記半導体レーザ1aが選択駆動され、DVDが再生される場合には前記半導体レーザ1bが選択駆動される。即ち、光学手段1は、波長635 nmのレーザビームと波長780 nmのレーザビームとを選択駆動し、波長780 nmのレーザビームのみを回折して前記対物レンズ4に入射させるとともに、波長635 nmのレーザビーム、および波長780 nmのレーザビームの光ディスクの信号記録面での反射光を前記光検出器1cに集光する機能を有するものである。

【0018】また、前記開口数変更手段4は外周部4aと内周部4bとに分割されており、内周部4bは波長6

10

35 nmのレーザビーム、および波長780 nmのレーザビームをそのまま透過するが、外周部4aは波長780 nmのレーザビームのみを遮光する機能を有するものである。内周部4bの直径は波長780 nmのレーザビームの前記対物レンズ5での実効的開口数が0.45 (許容誤差 ± 0.05) となる直径である。また、前記開口数変更手段4と前記対物レンズ5とはアクチュエータ6に固定されているため、開口数変更手段4はフォーカス引き込み時、トラッキングサーボ時に前記対物レンズ5に運動して移動する。この結果、開口数変更手段4と対物レンズ5との位置ずれはなく、波長780 nmのレーザビームの外周部を確実に遮光できる。

【0019】また、前記光学手段1中には、前記半導体レーザ1a、1bと前記光検出器1cとが設けられているが、これらの位置関係について説明する。本発明で用いるホログラムは半導体レーザから発せられたレーザビームの波長の違いにより選択的にレーザビームを回折し、前記対物レンズ5に入射させ、前記信号記録面7a (または77a) からの反射光を、レーザビームを発した半導体レーザの方向とは異なる方向に集光させる機能を有するものである。図2を参照して、レーザビームを発する半導体レーザSLと反射光を検出する光検出器Dとの位置関係の決定方法について説明する。半導体レーザSLと光検出器Dとは同一平面上に設置されており、半導体レーザSLとホログラムHとの距離をL、ホログラムHに設けられた微小な凹凸構造のピッチをp、反射光がホログラムHにより変更された進行方向と法線方向との成す角を θ 、レーザビームの波長を λ 、半導体レーザSLと光検出器Dとの距離をZとする。

【0020】この場合、

$$\sin \theta = \lambda / p \dots \dots \dots (1)$$

$$Z = L \tan \theta \dots \dots \dots (2)$$

が成立する。また、上記式(1)、(2)より

$$Z = L \lambda / (p^2 - \lambda^2)^{1/2} \dots \dots \dots (3)$$

が成立する。従って、レーザビームの波長が長い程、反射光がホログラムHにより進行方向を変えられる角度 θ は大きくなる。その結果、半導体レーザSLと光検出器Dとの距離Zは大きくなる。これは、波長の異なるレーザビームを発する半導体レーザを同一の位置に設置したならば、反射光を検出する位置が異なることを意味する。即ち、波長635 nmのレーザビームの反射光が光検出器Dで検出されるならば、波長780 nmのレーザビームの反射光は光検出器Dより半導体レーザSLとは反対方向にずれた位置で検出できることになる。そこで、本発明においては、レーザビームの波長の相違に起因して発生する反射光の検出位置のずれを半導体レーザの設置位置を相違させることにより吸収し、波長が異なってもレーザビームの反射光を同じ位置で検出できるように2つの半導体レーザと光検出器とを設置したことを1つの特徴としている。また、半導体レーザSLと光検

(7)

特開平10-1495/1

11

出力Dとの距離Zは半導体レーザーSとホログラムHとの距離Lによっても変化する。図3を参照して、本発明における前記ホログラム1d、前記半導体レーザー1a、1b及び前記光検出器1cの詳細な位置関係について説明する。波長635nmのレーザービームを発する半導体レーザー1bと光検出器1cとの距離をZ₁、波長780nmのレーザービームを発する半導体レーザー1aと光検出器1cとの距離をZ₂としてZ₁、Z₂となるように半導体レーザー1a、1b、光検出器1cを設置する。ホログラム1dの凹凸構造のピッチpと、半導体レーザー1a、1b、光検出器1cとホログラム1dとの距離、即ち、レーザービームの発光点とホログラムとの距離LとをパラメータとしてZ₁、Z₂、Z₂-Z₁を計算した結果を図4に示す。ホログラムのピッチpが1.5〜3.5μmの範囲、レーザービームの発光点とホログラム間の距離Lが3〜25mmの範囲でZ₂-Z₁が0.1〜0.5mmの範囲となる。また、前記半導体レーザー1bと前記光検出器1cとの距離は0.5〜2.2mmの範囲となる。従って、本発明においては、半導体レーザー1aと半導体レーザー1bとの距離を0.1〜0.5mmの範囲に設定して設置し、波長635nmのレーザービームと波長780nmのレーザービームの光ディスクの信号記録面からの反射光を前記光検出器1cの同一位置で検出する。この場合、半導体レーザー1bを中心にして半導体レーザー1aが光ディスクの外周方向に位置するように、光検出器1cが光ディスクの内周方向に位置するように配置されている。

【0021】また、半導体レーザー1aと半導体レーザー1bとは0.1〜0.5mmの範囲で設置位置が異なるが、この範囲のずれは光ディスクに照射されるレーザービームの光軸のずれによる再生特性の劣化として現れることはない。また、更に、前記半導体レーザー1aと前記半導体レーザー1bとの設置位置の方向は光ディスクの径方向に限らず、周方向であってもよい。

【0022】図5を参照して、前記半導体レーザー1a、1bと前記光検出器1cのマウントについて説明する。図5は前記開口数変更手段4側から見た図を示している。光学手段1には3つの切り込みk₁、k₂、k₃があり半導体レーザー1a、1bのそれぞれの発光点A、Bが切り込みk₂-k₃を結ぶ線上に横方向に並ぶようにマウントされている。2つの半導体レーザー1a、1bがマウントされた光学手段1は切り込みk₂、k₃方向が光ディスクの径方向、即ち、トフッキング方向と一致するように設置されている。また、半導体レーザー1a、1bは独立に作成し、素子を1つの基板上にマウントしても良く、1つの基板上で納品成産を行い、2つの素子を作成しても良い。

【0023】図6を参照して、前記開口数変更手段4の具体例について説明する。図6に示す開口数変更手段4は外周部44aは波長635nmのレーザービームを、

12

そのまま、全面的に透過し、波長780nmのレーザービームのみを光軸の外側に回折し、前記対物レンズ5に入射させない機能を有し、内周部44bは波長635nmのレーザービーム、および波長780nmのレーザービームをそのまま透過させる。図6(a)を参照して、波長635nmのレーザービーム50は開口数変更手段44により何ら影響を受けず、そのまま透過する。一方、図6(b)を参照して、波長780nmのレーザービーム51は開口数変更手段44においては、内周部44bに入射するレーザービームはそのまま透過するが、外周部44aに入射するレーザービームは光軸の外側に大きく回折を受ける。その結果、実質的に内周部のみが透過したレーザービーム52となる。

【0024】また、図7を参照して、前記開口数変更手段4の他の具体例について説明する。図7に示す開口数変更手段4は外周部44aに紙面に垂直な方向に偏光するレーザービームのみを透過する偏光フィルムを設け、内周部44bには何も設けないものである。その結果、紙面に垂直な方向に偏光する波長635nmのレーザービームは全面的に開口数変更手段45を透過するが、紙面に平行な方向に偏光する波長780nmのレーザービームは外周部のみが開口数変更手段45により遮光され、内周部のみが透過する。

【0025】また、図8を参照して、前記開口数変更手段4の更に他の具体例を説明する。図8に示す開口数変更手段4は外周部44aに波長780nmのレーザービームのみを吸収する偏光ガラスを設け、内周部44bは偏光ガラスを設けない通常のガラスである。その結果、波長635nmのレーザービームは全面的に開口数変更手段46を透過するが、波長780nmのレーザービームは外周部のみが開口数変更手段46により遮光され、内周部のみが透過する。

【0026】図9を参照して、基板厚0.6mmの光ディスクであるDVDの再生動作について説明する。DVDが再生される場合には、後述する光再生装置中のレーザー駆動回路18により光学手段1中の波長635nmのレーザービームを発する半導体レーザー1aが選択駆動される。その結果、波長635nmのレーザービームは前記ホログラム1d、前記開口数変更手段4をそのまま透過し、対物レンズ5で集光されて光ディスクの基板7を通過して信号記録面7aに照射される。信号記録面7aに照射されるレーザービームのスポット径は0.9(許容誤差±0.1)μmである。その後の動作については図1の説明と同じであるので省略する。

【0027】図10を参照して、基板厚1.2mmの光ディスクであるCD、CD-Rの再生動作について説明する。CD、CD-Rが再生される場合には、前記レーザー駆動回路18により光学手段1中の波長780nmのレーザービームを発する半導体レーザー1bが選択駆動される。その結果、波長780nmのレーザービームは前記ホ

(8)

特開平10 149571

13

プログラム1dで回折を受け、前記開口数変更手段4で外周部のみが遮光され、内周部が前記対物レンズ5に入射する。対物レンズ5に入射したレーザビームは集光されて光ディスクの基板77を通して信号記録面77aに照射される。信号記録面77aに照射されるレーザビームのスポット径は1.5（許容誤差±0.1）μmである。その後の動作については図1の説明と同じであるので省略する。

【0028】尚、この場合、前記開口数変更手段4により外周部を遮光されたレーザビームの内周部は、前記プログラム1dによる回折の効果により遮光後も外側に回折されて前記対物レンズ5に入射し、対物レンズ5により集光される結果、基板厚1.2mmの光ディスクでの収差の発生は抑えられる。また、本発明における光ピックアップは図1に示すものに限らず図1.1に示すものであってもよい。即ち、図1に示す構成では半導体レーザ1a、1b、光検出器1c及びプログラム1dは1つの光学手段1中に配置されているが、これに限らず、図1に示すようにプログラム2が光学手段1と分離した構成の光ピックアップ20であってもよい。この場合、光学手段1中の半導体レーザ1a、1bとプログラム2との距離、半導体レーザ1aと半導体レーザ1bとの距離、半導体レーザ1bと光検出器1cとの距離、プログラム2のピッチは図4に示したものと同一である。また、光学手段1とプログラム2以外の構成要素は図1と同じであるので、その機能の説明についても省略する。

【0029】また、本発明における光ピックアップは、更に、図12に示す構成のものであってもよい。図12に示す光ピックアップ40は図1に示す光ピックアップ10の前記光学手段1と前記開口数変更手段4との間にコリメータレンズ3を挿入した構成である。光学手段1中の半導体レーザ1a、1bとプログラム1dとの距離、半導体レーザ1aと半導体レーザ1bとの距離、半導体レーザ1bと光検出器1cとの距離、プログラム1dのピッチは図4に示したものと同一である。それ以外は光ピックアップ10と同じであるので、その他の説明については省略する。

【0030】また、本発明における光ピックアップは、更に、図13から16に示す構成のものであってもよい。図13から16に示す光ピックアップは、図1の光ピックアップ10においてプログラム2が光学手段1と分離し、コリメータレンズ3が追加になった構成である。この場合においても光学手段1中の半導体レーザ1a、1bとプログラム2との距離、半導体レーザ1aと半導体レーザ1bとの距離、半導体レーザ1bと光検出器1cとの距離、プログラム2のピッチは図4に示したものと同一である。また、プログラム2は、図13に示すようにコリメータレンズ3の手前にあってもよく、図14に示すようにコリメータレンズ3の後方にあってもよい。また、更に、プログラム2はコリメータレンズ3と

14

一体になっていてもよく、この場合も図15、16に示すようにコリメータレンズ3の手前側、後側の表面にホログラム2が設けられていてもよい。図17を参照して、基板厚が0.6mmのDVDと基板厚が1.2mmのCD、CD-Rを互換再生する再生装置について説明する。光ピックアップ10中の対物レンズ5はサーボ機構13により再生しようとしている信号がビット列として形成されているトラックにレーザビームを集光するように制御されており、レーザビームは前記対物レンズ5により集光され、光ディスクの基板7（又は77）を通して信号記録面7a（又は77a）に照射される。該信号記録面7a（又は77a）で反射されたレーザビームは光検出器1cで検知され、再生信号として検出される。前記光検出器1cで検出された再生信号はプリアンプ11へ送られ、所定の増幅が行われた後、判別回路14とRF復調回路16及びサーボ回路12に送られる。サーボ回路12は送られてきたトラックエラー信号に基づき前記サーボ機構13を制御する。また、判別回路14は、送られてきた信号に基づいて再生装置に装着された光ディスクの種類を識別し、識別結果を指令回路15に送る。該指令回路15は、識別した光ディスクに適合するように前記光学手段1中の半導体レーザを切り替えるために、送られてきた識別結果に基づいて制御回路19に指令を出す。また、前記指令回路15は、識別した光ディスクの再生に適合する復調回路に切り替えるために、送られてきた識別結果に基づいて特性切替回路17にも指令を出す。前記制御回路19は、前記指令回路15からの指令に基づいてレーザ駆動回路18を介して半導体レーザを切り換え、前記特性切替回路17は、前記指令回路15からの指令に基づいて、RF復調回路16を切り替える。これにより、再生装置に装着された光ディスクに適した再生が行われる。

第2の実施の形態

上記第1の実施の形態においては、波長635nmのレーザビームと波長780nmのレーザビームを選択的に生成する光学手段1を用いて基板厚0.6mmの光ディスクであるDVDと基板厚1.2mmの光ディスクであるCD、CD-Rとを互換再生できる光ピックアップ装置について説明したが、本第2の実施の形態は、波長480（許容範囲：350～550）nmのレーザビームと波長635（許容範囲：620～660）nmのレーザビームとを選択的に生成する光学手段1を用いてDVDと高密度DVDとを互換再生する光ピックアップ装置について示すものである。

【0031】図19を参照して、本発明が対象とするDVDと高密度DVDの定格値と再生条件を説明する。DVDの基板厚は0.6（許容誤差±0.05）mm、最短ビット長が0.40（許容誤差±0.1）μm、トラックピッチが0.74（許容誤差±0.01）μm、波長635nmのレーザビームに対する反射率が40%以上（単

(9)

特開平10-149571

15

一の信号記録面の場合) 若しくは15~40% (信号記録面が2つの場合) であり、再生時のレーザビームのスポット径が0.9 (許容誤差±0.5) μm 、対物レンズの開口数が0.6 (許容誤差±0.05)、再生レーザビーム波長が635 (許容誤差±15) nmである。一方、高密度DVRの基板厚は0.3 (許容誤差±0.05) mm、最短ビット長が0.30 (許容誤差±0.1) μm 、トラックピッチが0.56 (許容誤差±0.01) μm 、波長480 nmのレーザビームに対する反射率が40%以上 (単一の信号記録面の場合) 若しくは15~40% (信号記録面が2つの場合) であり、再生時のレーザビームのスポット径が0.7 (許容誤差±0.5) μm 、対物レンズの開口数が0.65 (許容誤差±0.05)、再生レーザビーム波長が480 (許容範囲: 350~550) nmである。

【0032】DVDと高密度DVDとの互換再生を行う光ピックアップ201の構成を図20に示す。光学手段202中の半導体レーザ1a、1bから発せられた波長480 (許容範囲: 350~550) nm若しくは波長635 (許容誤差±15) nmのレーザビームは光学手段202の表面に設けられたホログラム1gで選択的に回折され、開口数変更手段203で選択的に遮光されて対物レンズ204に入射する。該対物レンズ204で集光されたレーザビームは、透光性のポリカーボネートの基板205 (または206) を通って光ディスクの信号記録面205a (または206a) に照射される。該信号記録面205a (または206a) で反射されたレーザビームは前記基板205 (または206)、前記対物レンズ204、前記開口数変更手段203を介して戻り、前記ホログラム1gを介して前記光学手段202中に設置された光検出器1cで検出される。前記対物レンズ204は基板厚0.3 mmの光ディスク用に設計されており、開口数は0.65 (許容誤差±0.05) である。

【0033】本発明においては、前記光学手段202は波長635 nmのレーザビームを発する半導体レーザ1b、波長480 nmのレーザビームを発する半導体レーザ1a、光検出器1c及び波長480 nmのレーザビームは回折せず、波長635 nmのレーザビームのみを回折するホログラム1gを配しており、DVDが再生される場合には前記半導体レーザ1bが選択駆動され、高密度DVRが再生される場合には前記半導体レーザ1aが選択駆動される。即ち、光学手段202は波長480 nmのレーザビームと波長635 nmのレーザビームとを選択駆動し、波長635 nmのレーザビームのみを回折して前記対物レンズ204に入射させるとともに、波長480 nmのレーザビーム、および波長635 nmのレーザビームの光ディスクの信号記録面での反射光を前記光検出器1cに集光する機能を有するものである。

【0034】また、前記開口数変更手段203は外周部

16

203aと内周部203bとに分割されており、内周部203bは波長480 nmのレーザビーム、および波長635 nmのレーザビームをそのまま透過するが、外周部203aは波長635 nmのレーザビームのみを遮光する機能を有するものである。内周部203bの直径は波長635 nmのレーザビームの前記対物レンズ204での実効的開口数が0.60 (許容誤差±0.05) となる直径である。また、前記開口数変更手段203と前記対物レンズ204とはアクチュエータ6に固定されているため、開口数変更手段203はファイカス引き込み時、トフッキングサーボ時に前記対物レンズ204に連動して移動する。この結果、開口数変更手段203と対物レンズ204との位置ずれはなく、波長635 nmのレーザビームの外周部を確実に読出できる。

【0035】また、前記光学手段202中には、前記半導体レーザ1b、1aと前記光検出器1cとが設けられているが、これらの位置関係の決定方法は、上記第1の実施の形態中の図2、3において説明した方法と同じ方法である。波長480 nmのレーザビームを発する半導体レーザ1aと光検出器1cとの距離を Z_1 、波長635 nmのレーザビームを発する半導体レーザ1bと光検出器1cとの距離を Z_2 として $Z_2 > Z_1$ となるように半導体レーザ1a、1b、光検出器1cを設置する。ホログラム1gの凹凸構造のピッチpと、半導体レーザ1c、1b、光検出器1cとホログラム1gとの距離、即ち、レーザビームの発光点とホログラムとの距離Lとをパラメータとして Z_1, Z_2, λ, p を計算した結果を図21に示す。ホログラムのピッチpが3~12 μm の範囲、レーザビームの発光点とホログラム間の距離Lが3~15 mmの範囲で $Z_2 - Z_1$ が0.1~0.5 mmの範囲となる。また、前記半導体レーザ1aと前記光検出器1cとの距離は0.289~1.45 mmの範囲となる。従って、本発明においては、半導体レーザ1aと半導体レーザ1bとの距離を0.1~0.5 mmの範囲に設定して設置し、波長480 nmのレーザビームと波長635 nmのレーザビームの光ディスクの信号記録面からの反射光を前記光検出器1cの同一位置で検出する。この場合、半導体レーザ1aを中心にし、半導体レーザ1bが光ディスクの外周方向に位置するように、光検出器1cが光ディスクの内周方向に位置するように配置されている。

【0036】また、半導体レーザ1bと半導体レーザ1aとは0.1~0.5 mmの範囲で設置位置が異なるが、この範囲のずれは光ディスクに照射されるレーザビームの光軸のずれによる再生特性の劣化として現れることはない。また、更に、前記半導体レーザ1bと前記半導体レーザ1aとの設置位置の方向は光ディスクの径方向に限らず、周方向であってもよい。

【0037】また、更に、前記半導体レーザ1b、1cと前記光検出器1cのマウントについては上記第1の実

(10)

特開平10-149571

17

施の形態中の図5に示すマウントと同じである。また、更に、前記開口数変更手段203の具体例としては、上記第1の実施の形態中の図6、7、8に示す具体例が本第2の実施の形態の前記開口数変更手段203にも使用できる。

【0038】基板厚0.6mmのDVDと基板厚0.3mmの高密度DVDとの再生動作は上記第1の実施の形態中の図9、10で説明した動作と同様である。また、本第2の実施の形態における光ピックアップ装置は、前記光ピックアップ201の構成に限らず、図22に示すものであってもよい。即ち、図20に示す構成では半導体レーザ1b、1e、光検出器1c及びホログラム1gは1つの光学手段202中に配置されていたが、これに限らず、図22に示すようにホログラム207が光学手段202と分離した構成の光ピックアップ201であってもよい。この場合、光学手段202中の半導体レーザ1b、1eとホログラム207との距離、半導体レーザ1bと半導体レーザ1eとの距離、半導体レーザ1eと光検出器1cとの距離、ホログラム207のピッチは図21に示したものと同一である。また、光学手段202とホログラム207以外の構成要素は図20と同じであるので、その機能の説明についても省略する。

【0039】また、本第2の実施の形態における光ピックアップは、更に、図23に示す構成のものであってもよい。図23に示す光ピックアップ201は図20に示す光ピックアップ201の前記光学手段202と前記開口数変更手段203との間にコリメータレンズ208を挿入した構成である。光学手段202中の半導体レーザ1b、1eとホログラム1gとの距離、半導体レーザ1bと半導体レーザ1eとの距離、半導体レーザ1eと光検出器1cとの距離、ホログラム1gのピッチは図21に示したものと同一である。それ以外は光ピックアップ201と同じであるので、その他の説明については省略する。

【0040】また、本発明における光ピックアップは、更に、図24から27に示す構成のものであってもよい。図24から27に示す光ピックアップは、図20の光ピックアップ201においてホログラム207が光学手段202と分離し、コリメータレンズ208が追加になった構成である。この場合においても光学手段202中の半導体レーザ1b、1eとホログラム207との距離、半導体レーザ1bと半導体レーザ1eとの距離、半導体レーザ1eと光検出器1cとの距離、ホログラム207のピッチは図21に示したものと同一である。また、ホログラム207は、図24に示すようにコリメータレンズ208の手前にあってもよく、図25に示すようにコリメータレンズ208の手後にあってもよい。また、更に、ホログラム207はコリメータレンズ208と一体になっていてもよく、この場合も図26、27に示すようにコリメータレンズ208の手前側、後側の表

10

面にホログラム207が設けられていてもよい。

【0041】基板厚が0.6mmのDVDと基板厚が0.3mmの高密度DVDを互換再生する再生装置は、上記第1の実施の形態中の図17に示した装置と同じ再生装置を使用できる。

第3の実施の形態

本第3の実施の形態においては、基板厚1.2（許容誤差±0.1）mmの光ディスクであるCD、CD-Rと基板厚0.3（許容誤差±0.05）mmの光ディスクである高密度DVDとの互換再生について説明する。

【0042】図28に本第3の実施の形態における光ピックアップ装置が互換再生の対象とするCD、CD-R及び高密度DVDの定格値と再生条件を示す。CDの基板厚は1.2（許容誤差±0.1）mm、最短ピット長が0.83（許容範囲：0.80～0.90）μm、トラックピッチが1.6（許容誤差±0.1）μmであり、反射率は波長780nmのレーザビームに対して70%以上である。また、再生時のレーザビームのスポット径は1.5（許容誤差±0.1）μm、対物レンズの開口数は0.45（許容誤差±0.05）、再生レーザビーム波長が780（許容範囲：760～800）nmである。CD-Rの基板厚は1.2（許容誤差±0.1）mm、最短ピット長が0.83（許容範囲：0.80～0.90）μm、トラックピッチが1.6（許容誤差±0.1）μm、波長780nmのレーザビームに対する反射率が60～70%以上であり、再生時のレーザビームのスポット径が1.5（許容誤差±0.1）μm、対物レンズの開口数が0.45（許容誤差±0.05）、再生レーザビーム波長が780（許容範囲：760～800）nmである。一方、高密度DVDの基板厚は0.3（許容誤差±0.05）mm、最短ピット長が0.30（許容誤差±0.1）μm、トラックピッチが0.56（許容誤差±0.01）μm、波長480nmのレーザビームに対する反射率が40%以上（単一の信号記録面の場合）若しくは15～40%（信号記録面が2つの場合）であり、再生時のレーザビームのスポット径が0.9（許容誤差±0.5）μm、対物レンズの開口数が0.6（許容誤差±0.05）、再生レーザビーム波長が480（許容範囲：350～550）nmである。

【0043】CD、CD-Rと高密度DVDとの互換再生を行う光ピックアップ291の構成を図29に示す。光学手段292中の半導体レーザ1a、1bから発せられた波長480（許容範囲：350～550）nm若しくは波長635（許容範囲：620～660）nmのレーザビームは光学手段292の表面に設けられたホログラム1hで選択的に回折され、開口数変更手段203で選択的に透光されて対物レンズ294に入射する。対物レンズ294で集光されたレーザビームは、透光性のポリカーボネートの基板29b（または296）を通過して光ディスクの信号記録面295a（または296a）

(11)

特開平10-149571

19

に照射される。該信号記録面295a(または296a)で反射されたレーザビームは前記基板295(または296)、前記対物レンズ294、前記開口数変更手段293を介して戻り、前記小プログラム1hを介して前記光学手段292中に設置された光検出器1cで検知される。前記対物レンズ294は基板厚0.6mmの光ディスク用に設計されており、開口数は0.00(許容誤差 ± 0.05)である。

【0044】本発明においては、前記光学手段292は波長780nmのレーザビームを発する半導体レーザ1a、波長480nmのレーザビームを発する半導体レーザ1e、光検出器1c及び波長480nmのレーザビームは回折せず、波長780nmのレーザビームのみを回折するホログラム1hを配しており、CD、CD-Rが再生される場合には前記半導体レーザ1aが選択駆動され、高密度DVDが再生される場合には前記半導体レーザ1eが選択駆動される。即ち、光学手段292は波長480nmのレーザビームと波長780nmのレーザビームとを選択駆動し、波長780nmのレーザビームのみを回折して前記対物レンズ294に入射させるとともに、波長480nmのレーザビーム、および波長780nmのレーザビームの光ディスクの信号記録面での反射光を前記光検出器1cに集光する機能を有するものである。

【0045】また、前記開口数変更手段293は外周部293aと内周部293bとに分割されており、内周部293bは波長480nmのレーザビーム、および波長780nmのレーザビームをそのまま透過するが、外周部293aは波長780nmのレーザビームのみを透過する機能を有するものである。内周部293bの直径は波長780nmのレーザビームの前記対物レンズ294での実効的開口数が0.45(許容誤差 ± 0.05)となる直径である。また、前記開口数変更手段293と前記対物レンズ294とはアクチュエータ6に固定されているため、開口数変更手段293はフォーカス引き込み時、トラッキング時、同時に前記対物レンズ294に連動して移動する。この結果、開口数変更手段293と対物レンズ294との位置ずれはなく、波長780nmのレーザビームの外周部を確実に追光できる。

【0046】また、前記光学手段292中には、前記半導体レーザ1a、1eと前記光検出器1cとが設けられているが、これらの位置関係の決定方法は、上記第1の実施の形態中の図2、3において説明した方法と同じ方法である。波長480nmのレーザビームを発する半導体レーザ1eと光検出器1cとの距離をZ₁、波長780nmのレーザビームを発する半導体レーザ1aと光検出器1cとの距離をZ₂としてZ₂/Z₁となるように半導体レーザ1e、1a、光検出器1cを設置する。ホログラム1hの凹凸構造のピッチpと、半導体レーザ1e、1a、光検出器1cと小プログラム1hとの距離、即ち、

20

レーザビームの発光点とホログラムとの距離LとをパラメータとしてZ₁、Z₂、Z₂-Z₁を計算した結果を図30に示す。ホログラムのピッチpが5~12 μ mの範囲、レーザビームの発光点とホログラム間の距離Lが2~15mmの範囲でZ₂-Z₁が0.1~0.5mmの範囲となる。また、前記半導体レーザ1eと前記光検出器1cとの距離は0.193~0.772mmの範囲となる。従って、本発明においては、半導体レーザ1eと半導体レーザ1aとの距離を0.1~0.5mmの範囲に設定して設置し、波長480nmのレーザビームと波長780nmのレーザビームの光ディスクの信号記録面からの反射光を前記光検出器1cの同一位置で検出する。この場合、半導体レーザ1eを中心にして半導体レーザ1aが光ディスクの外周方向に位置するように、光検出器1cが光ディスクの内周方向に位置するように配置されている。

【0047】また、半導体レーザ1aと半導体レーザ1eとは0.1~0.5mmの範囲で設置位置が異なるが、この範囲のずれは光ディスクに照射されるレーザビームの光軸のずれによる再生特性の劣化として現れることはない。また、更に、前記半導体レーザ1aと前記半導体レーザ1eとの設置位置の方向は光ディスクの径方向に限らず、周方向であってもよい。

【0048】また、更に、前記半導体レーザ1a、1eと前記光検出器1cのマウントについては上記第1の実施の形態中の図5に示すマウントと同じである。また、更に、前記開口数変更手段293の具体例として、上記第1の実施の形態中の図6、7、8に示す具体例が本第3の実施の形態の前記開口数変更手段293にも使用できる。

【0049】基板厚1.2mmのCD、CD-Rと基板厚0.3mmの高密度DVDとの再生動作は上記第1の実施の形態中の図9、10で説明した動作と同様である。また、本第3の実施の形態における光ピックアップ装置は、前記光ピックアップ291の構成に限らず、図31に示すものであってもよい。即ち、図29に示す構成では半導体レーザ1a、1e、光検出器1c及びホログラム1hは1つの光学手段292中に配置されていたが、これに限らず、図31に示すようにホログラム297が光学手段292と分離した構成の光ピックアップ311であってもよい。この場合、光学手段292中の半導体レーザ1a、1eとホログラム297との距離、半導体レーザ1aと半導体レーザ1eとの距離、半導体レーザ1eと光検出器1cとの距離、ホログラム297のピッチは図30に示したものと同一である。また、光学手段292とホログラム297以外の構成要素は図29と同じであるので、その機能の説明についても省略する。

【0050】また、本第3の実施の形態における光ピックアップは、更に、図32に示す構成のものであっても

(12)

特開平10-149571

21

よい。図32に示す光ピックアップ321は図29に示す光ピックアップ291の前記光学手段292と前記開口数変更手段293との間にコリメータレンズ298を挿入した構成である。光学手段292中の半導体レーザ1a、1eとホログラム1hとの距離、半導体レーザ1aと半導体レーザ1eとの距離、半導体レーザ1eと光検出器1cとの距離、ホログラム1hのピッチは図30に示したものと同一である。それ以外は光ピックアップ291と同じであるので、その他の説明については省略する。

【0051】また、本発明における光ピックアップは、更に、図33から36に示す構成のものであってもよい。図33から36に示す光ピックアップは、図29の光ピックアップ291においてホログラム297が光学手段292と分離し、コリメータレンズ298が追加になった構成である。この場合においても光学手段292中の半導体レーザ1a、1eとホログラム297との距離、半導体レーザ1aと半導体レーザ1eとの距離、半導体レーザ1eと光検出器1cとの距離、ホログラム297のピッチは図30に示したものと同一である。また、ホログラム297は、図33に示すようにコリメータレンズ298の手前にあってもよく、図34に示すようにコリメータレンズ298の直後にあってもよい。また、更に、ホログラム297はコリメータレンズ298と一体になってもよく、この場合も図35、36に示すようにコリメータレンズ298の手前側、後側の表面にホログラム297が設けられていてもよい。

【0052】基板厚が1.2mmのCD、CD-Rと基板厚が0.3mmの高密度DVDとを互換再生する再生装置は、上記第1の実施の形態中の図17に示した装置と同じ再生装置を使用できる。上記第1から第3の実施の形態においては光ディスクからの再生について説明したが、これに限るものではなく、上記説明した各光ピックアップ装置を用いて光ディスクへの記録を行うことができる。

【0053】また、更に、上記第1から第3の実施の形態においては、光学手段から生成されるレーザビームの波長は635nmと780nm、480nmと635nm、および480nmと780nmとの組み合わせについて説明したが、これに限るものではなく、他の波長のレーザビームの組み合わせであってもよいことは言うまでもない。

【0054】

【発明の効果】本発明によれば、光源に波長が635nmと波長が780nmの異なる2つの半導体レーザを使用するので、基板厚0.6mmの光ディスクであるDVDと基板厚が1.2mmの光ディスクであるCD-Rとの互換再生をすることができる。

【0055】また、本発明によれば、光源に波長が480nmと波長が635nmの異なる2つの半導体レーザ

22

を使用するので、基板厚0.3mmの光ディスクである高密度DVDと基板厚が0.6mmの光ディスクであるCD-Rとの互換再生をすることができる。また、本発明によれば、光源に波長が480nmと波長が780nmの異なる2つの半導体レーザを使用するので、基板厚0.3mmの光ディスクである高密度DVDと基板厚が1.2mmの光ディスクであるCD、CD-Rとの互換再生をすることができる。

【0056】また、本発明によれば、レーザビーム生成手段、光検出手段、ホログラムを一体化した光学手段を用いるので、光ピックアップを構成するのにハーフミラー、立ち上げミラーを用いる必要が無く、コンパクトな光ピックアップを作製できるとともに低コストにも繋がる。また、本発明によれば、従来の光学系とほぼ同様の構成で、CD-Rも再生可能な光ピックアップを実現できる。

【0057】また、本発明によれば、波長635nmのレーザビームに対して光軸調整をすれば波長780nmのレーザビームに対しても光軸調整ができる。また、本発明によれば、波長480nmのレーザビームに対して光軸調整をすれば波長635nmのレーザビームに対しても光軸調整ができる。また、本発明によれば、波長480nmのレーザビームに対して光軸調整をすれば波長780nmのレーザビームに対しても光軸調整ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施の形態における光ピックアップの構成を示す図である。

【図2】第1の実施の形態から第3の実施の形態における半導体レーザ、ホログラム、光検出器相互間の距離の計算方法を説明する図である。

【図3】第1の実施の形態から第3の実施の形態における2つの半導体レーザ、ホログラム、光検出器相互間の距離の計算方法を説明する図である。

【図4】第1の実施の形態における2つの半導体レーザ、ホログラム、光検出器相互間の距離の計算結果を示す図である。

【図5】第1の実施の形態から第3の実施の形態における半導体レーザ、光検出器のマウントを説明する図である。

【図6】第1の実施の形態から第3の実施の形態における開口数変更手段の具体例を示す図である。

【図7】第1の実施の形態から第3の実施の形態における開口数変更手段の他の具体例を示す図である。

【図8】第1の実施の形態から第3の実施の形態における開口数変更手段の他の具体例を示す図である。

【図9】第1の実施の形態における基板厚0.6mmの光ディスクの再生動作を説明する図である。

【図10】第1の実施の形態における基板厚1.2mmの光ディスクの再生動作を説明する図である。

(13)

特開平10-149571

23

【図11】第1の実施の形態における光ピックアップの他の構成を示す図である。

【図12】第1の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図13】第1の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図14】第1の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図15】第1の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図16】第1の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図17】第1の実施の形態から第3の実施の形態における再生装置を説明する図である。

【図18】CD、CD-R、およびDVDの定格値と再生条件を示す図表である。

【図19】DVDと高密度DVDの定格値と再生条件を示す図表である。

【図20】第2の実施の形態における光ピックアップの構成を示す図である。

【図21】第2の実施の形態における2つの半導体レーザー、ホログラム、光検出器相互間の距離の計算結果を示す図表である。

【図22】第2の実施の形態における光ピックアップの他の構成を示す図である。

【図23】第2の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図24】第2の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図25】第2の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図26】第2の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図27】第2の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図28】CD、CD-R、および高密度DVDの定格値と再生条件を示す図表である。

【図29】第3の実施の形態における光ピックアップの

24

構成を示す図である。

【図30】第3の実施の形態における2つの半導体レーザー、ホログラム、光検出器相互間の距離の計算結果を示す図表である。

【図31】第3の実施の形態における光ピックアップの他の構成を示す図である。

【図32】第3の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図33】第3の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図34】第3の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図35】第3の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【図36】第3の実施の形態における光ピックアップの更に、他の構成を示す図である。

【符号の説明】

1・・・光受手器

1a、1b、1c・・・半導体レーザー

1c・・・光検出器

1d、1g、1h、2、207、297・・・ホログラム

3、208、298・・・コリメータレンズ

4・・・開口数変更手段

5・・・対物レンズ

6・・・アクチュエータ

7、77・・・基板

7a、77a・・・信号記録面

10・・・光ピックアップ

11・・・プリアンプ

12・・・サーボ回路

13・・・サージ機構

14・・・判別回路

15・・・指令回路

16・・・Rド復調回路

17・・・特性切替回路

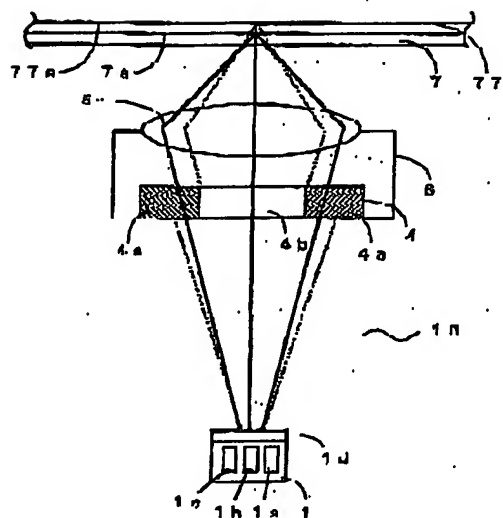
18・・・レーザー駆動回路

19・・・制御回路

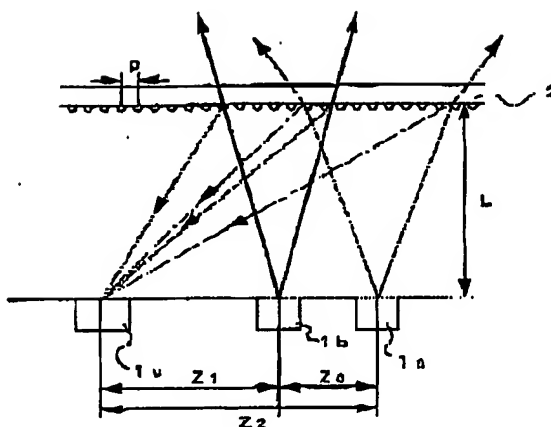
(14)

特開 2006-1014957 A

【図 1】



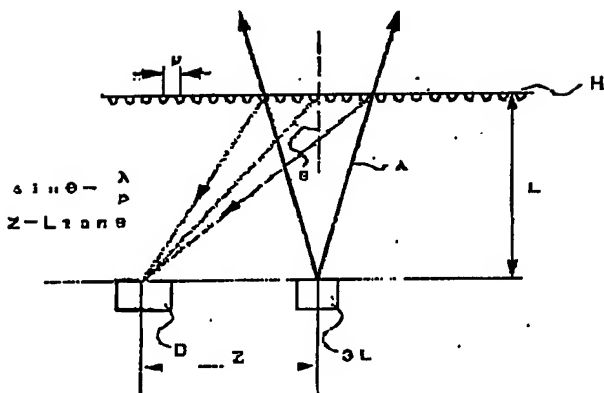
【図 3】



【図 4】

光源の波長 λ (nm)	光源の位置 Z (mm)	光源の位置 Z (mm)	光源の位置 Z (mm)	光源の位置 Z (mm)
1.6	5	1.4018	1.0208	0.4240
2	5	1.0044	1.2708	0.2662
3	5	0.9725	1.2775	0.2771
4	5	0.9658	1.0770	0.2107
5	5	0.8402	0.7897	0.1490
10	15	2.1301	2.0300	0.6019
15	15	1.9205	2.3880	0.4464
20	15	1.9014	1.4608	0.2780
25	15	0.9380	0.7824	0.1490
30	15	0.8544	1.1735	0.2182
35	15	0.9000	0.9209	0.1109
40	15	0.7288	0.9707	0.1834
45	15	1.2504	1.5733	0.2950
50	15	2.1657	2.8928	0.5268
55	25	1.0207	1.0207	0.3550
60	25	1.0383	1.0310	0.2423
65	25	0.7842	0.9757	0.1815
70	25	0.5287	0.7804	0.1450
75	25	0.8283	0.8283	0.1203
80	25	0.4000	0.8372	0.1007

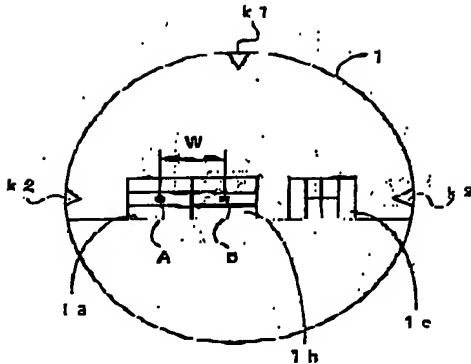
【図 3】



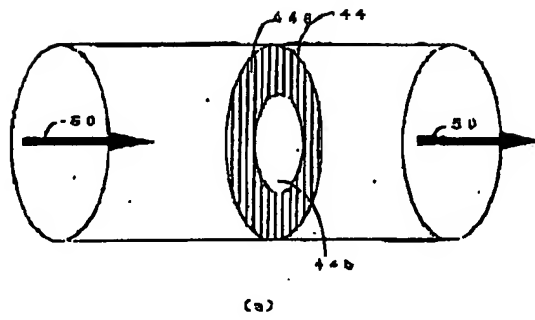
特開平10-149571

(15)

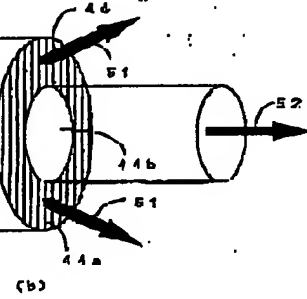
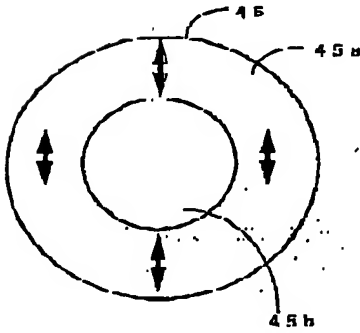
【図5】



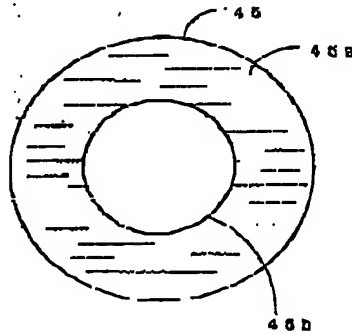
【図6】



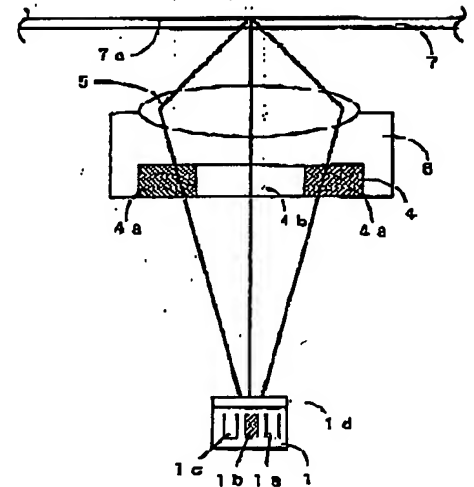
【図7】



【図8】



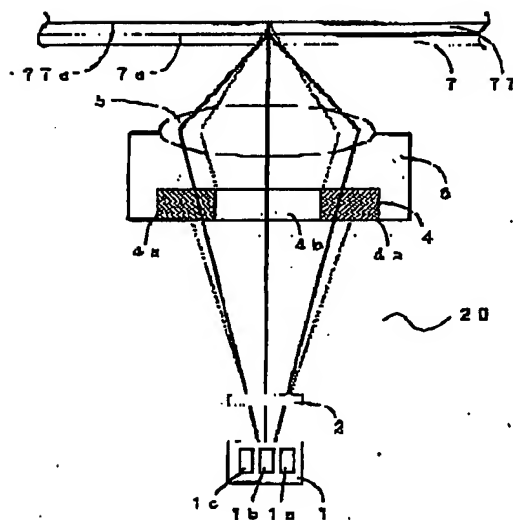
【図9】



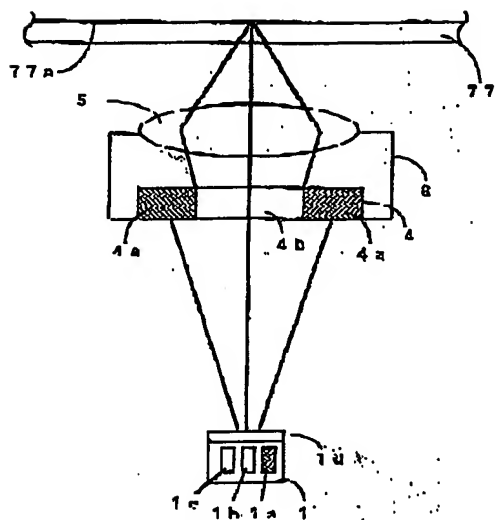
特開2005-101495

(16)

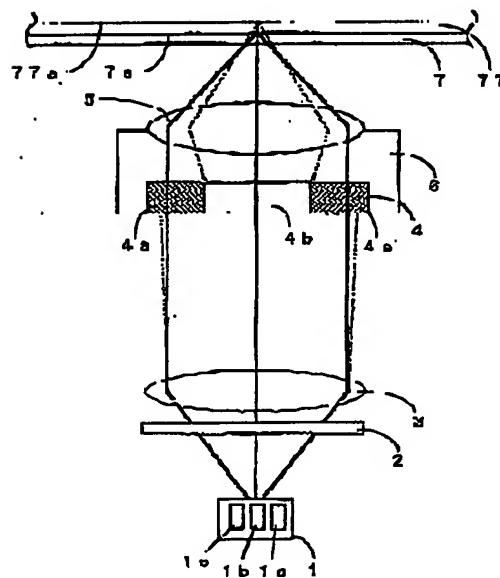
【図11】



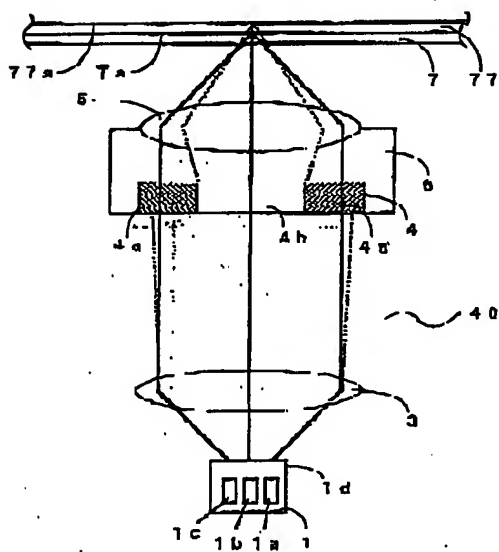
【図10】



【図13】



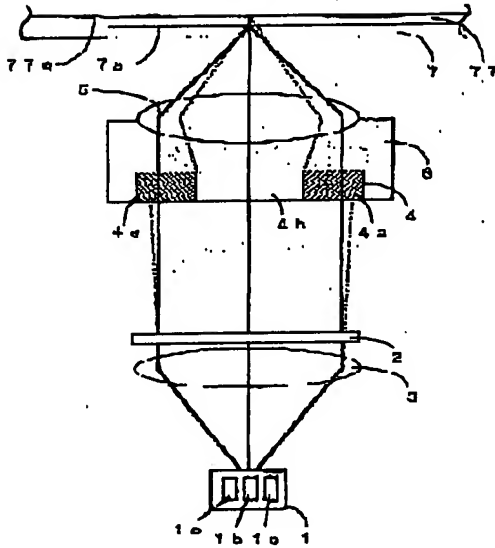
【図12】



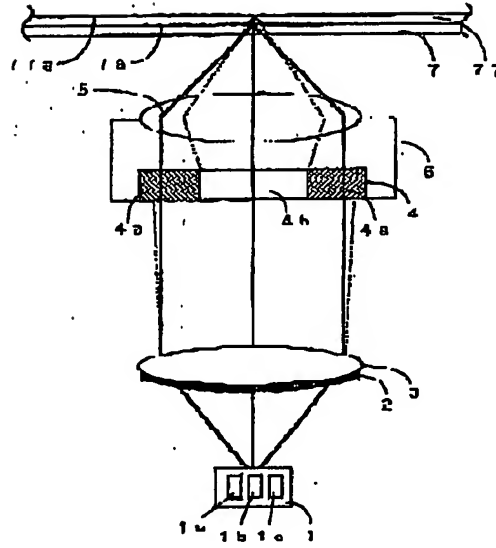
(17)

特開平10-149571

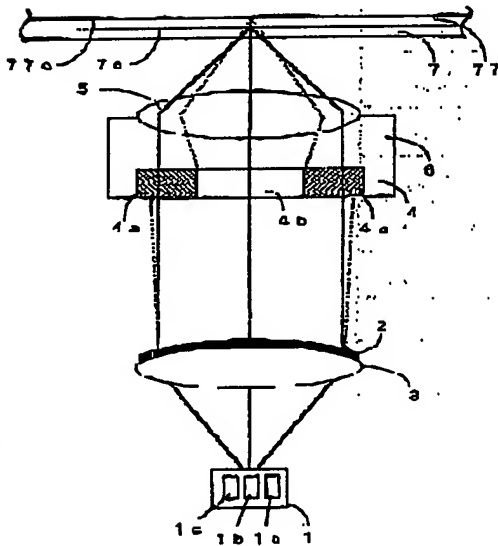
【図14】



【図15】



【図16】



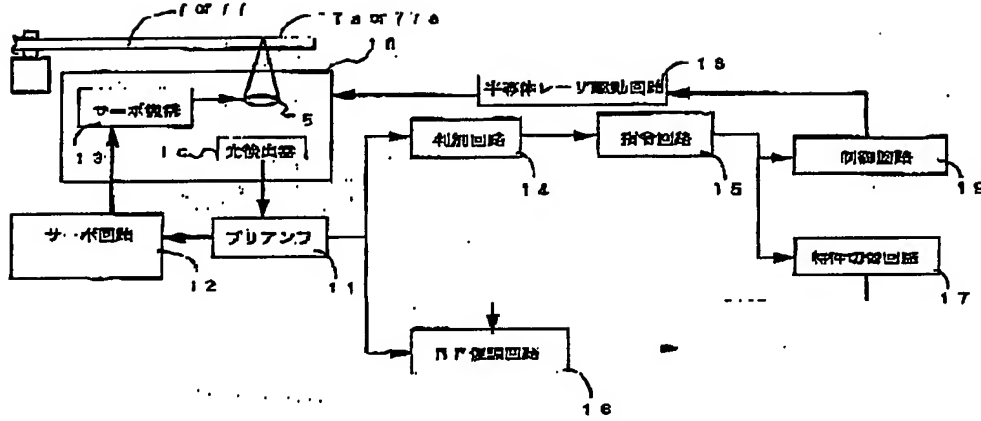
【図19】

項目		DVD	高密度DVD
記録面	記録面径	0.8mm (0.25~0.8mm)	0.8mm (0.25~0.8mm)
	記録ピッチ	0.40μm (0.3~0.5μm)	0.30μm (0.2~0.4μm)
	記録ビット	0.74μm (0.7~0.75μm)	0.50μm (0.45~0.55μm)
	記録率	40%以上	40%以上
再生面	スポット径	0.80μm (0.75~0.85μm)	0.70μm (0.65~0.75μm)
	記録数	0.80 (0.75~0.85)	0.65 (0.60~0.70)
	記録	0.80 (0.75~0.85)	0.65 (0.60~0.70)

(18)

特開 10 1 4 9 5 7 1

【図 17】



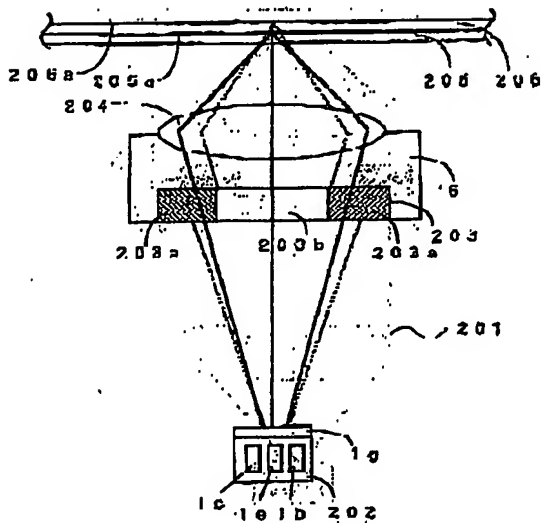
【図 18】

項目	CD	CD-R	DVD
記録面径	1.2 mm (1.1~1.4 mm)	1.2 mm (1.1~1.3 mm)	8.8 mm (8.8~9.5 mm)
記録ビット径	0.8 μm (0.8~0.9 μm)	0.8 μm (0.8~0.9 μm)	0.4 μm (0.3~0.5 μm)
トラックピッチ	1.6 μm (1.5~1.7 μm)	1.6 μm (1.5~1.7 μm)	0.74 μm (0.7~0.8 μm)
反射率	80~70%以上	80~70%以上	40%以上 15~40%
データ径	1.5 μm (1.4~1.6 μm)	1.5 μm (1.4~1.6 μm)	0.8 μm (0.8~0.9 μm)
開口径	0.4 μm (0.4~0.5 μm)	0.4 μm (0.4~0.5 μm)	0.5 μm (0.5~0.6 μm)
波長	780 nm (780~790 nm)	780 nm (780~790 nm)	635 nm (635~650 nm)

(19)

特開平10-149571

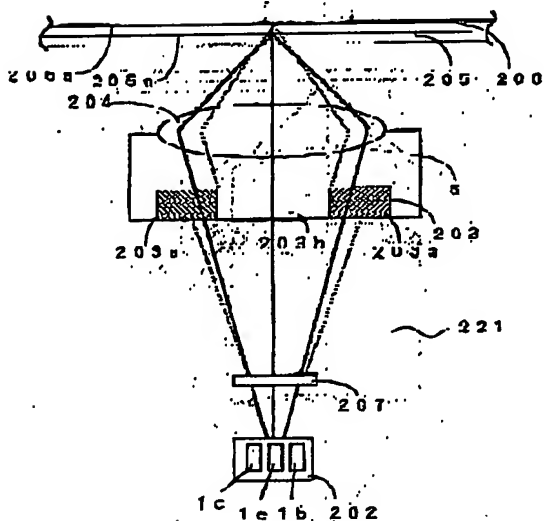
【図20】



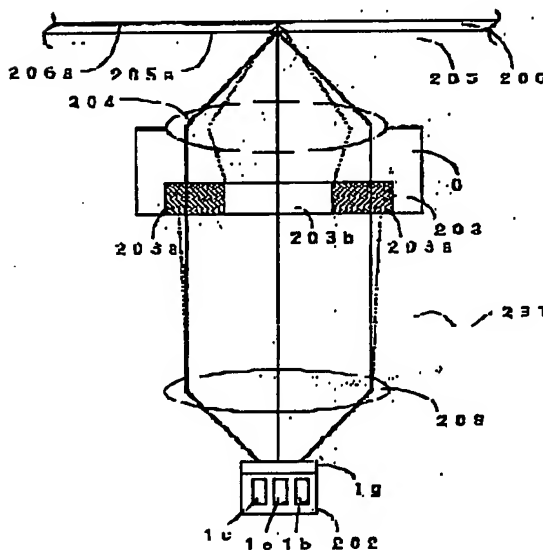
【図21】

2.2-2.1 (mm)	2.2-2.1 (mm)	2.2-2.1 (mm)	2.2-2.1 (mm)	2.2-2.1 (mm)
12	10	0.4000	0.0000	0.1300
12	15	0.0000	0.7000	0.1300
12	8	0.1200	0.4200	0.1000
10	15	0.7000	0.0000	0.2800
10	10	0.4000	0.0000	0.1300
10	8	0.0000	0.0000	0.1200
10	7	0.3300	0.4400	0.1000
8	15	0.0000	1.1000	0.2000
8	10	0.0000	0.7000	0.1000
8	8	0.4000	0.0000	0.1000
8	6	0.3300	0.4700	0.1100
8	15	1.1000	1.0000	0.2700
5	10	0.0000	1.2000	0.2100
5	5	0.4000	0.4000	0.1000
5	3	0.2000	0.3000	0.0400
4	6	1.0000	1.7000	0.4000
3	8	0.8100	1.0000	0.2700
3	3	0.4000	0.0000	0.1000

【図22】



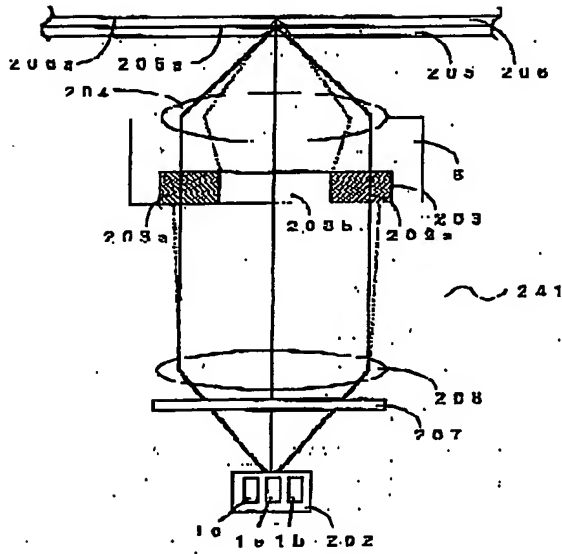
【図23】



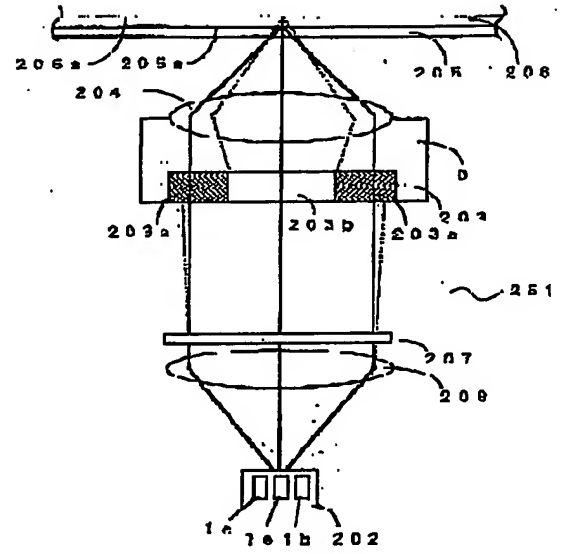
行開平 1 0 - 1 4 9 5 7 1

(20)

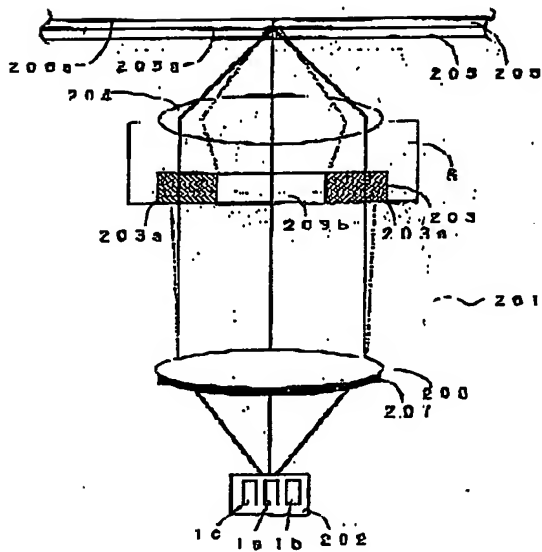
【圖 24】



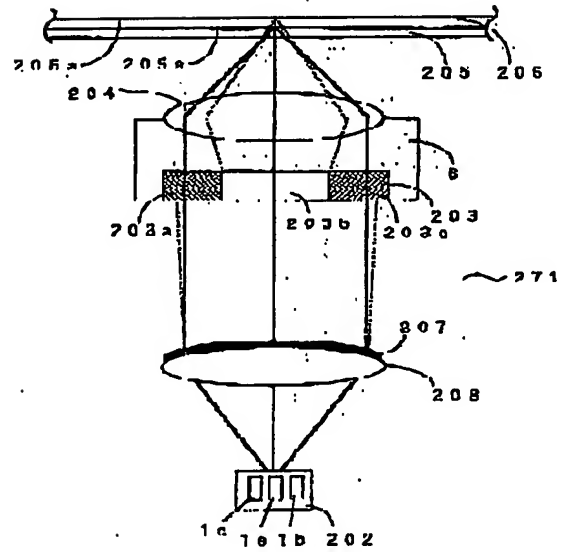
【圖 25】



【圖 26】



【圖 27】



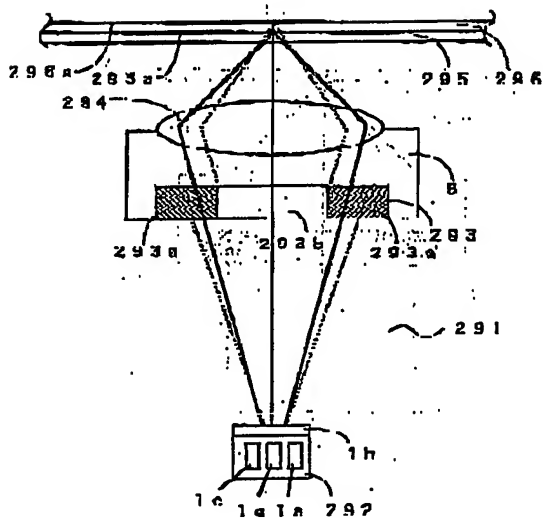
(21)

特開平10-149571

【図28】

項目	規格	CD	CD-R	高容量DVD	
		1.2mm (1.1~1.3mm)	1.2mm (1.1~1.2mm)	0.8mm (0.75~0.85mm)	
光学特性	表面反射率	0.83% (0.8~0.9%)	0.83% (0.8~0.9%)	0.80% (0.7~0.9%)	
	トラックピッチ	1.6μm (1.5~1.7μm)	1.6μm (1.5~1.7μm)	0.8μm (0.75~0.85μm)	
	記録率	70%LL	60~10%	40%LL	15~40%
機械特性	スリット幅	1.0μm (0.9~1.1μm)	1.0μm (0.9~1.1μm)	0.8μm (0.7~0.9μm)	
	開口径	0.45 (0.4~0.5)	0.45 (0.4~0.5)	0.45 (0.4~0.5)	
	波長	780nm (760~800nm)	780nm (760~800nm)	480nm (450~530nm)	

【図29】



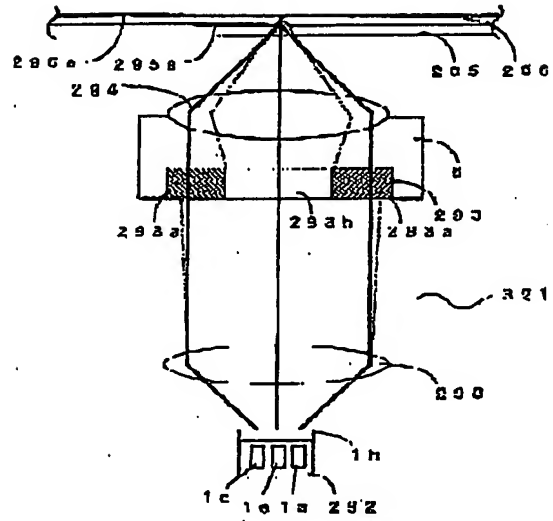
【図30】

記録面径 (mm)	記録面厚 (mm)	記録面径 (mm)	記録面厚 (mm)	記録面径 (mm)
12	10	0.4002	0.8514	0.251
12	15	0.0000	0.0771	0.3705
12	5	0.0002	0.0207	0.1258
10	15	0.7208	1.1740	0.4220
10	10	0.4805	0.7824	0.3010
10	5	0.3544	0.5258	0.2413
10	5	0.2408	0.3812	0.1500
0	10	0.0011	0.0707	0.1705
5	5	0.3005	0.4550	0.1000
5	5	0.7718	1.2055	0.4810
5	5	0.4022	0.7057	0.3075
5	5	0.2553	0.4738	0.1640
5	5	0.1020	0.1550	0.1250

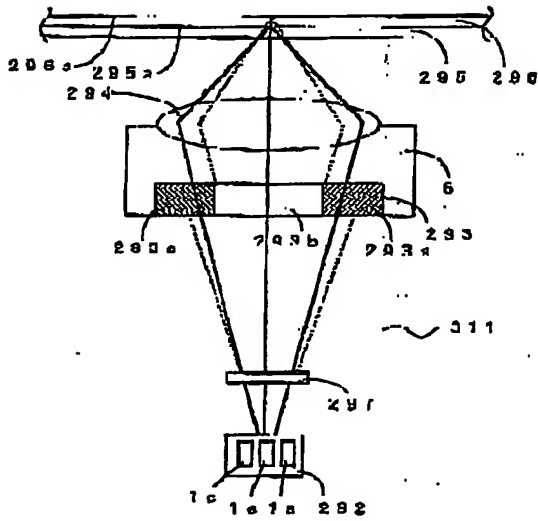
特開平10-149571

(22)

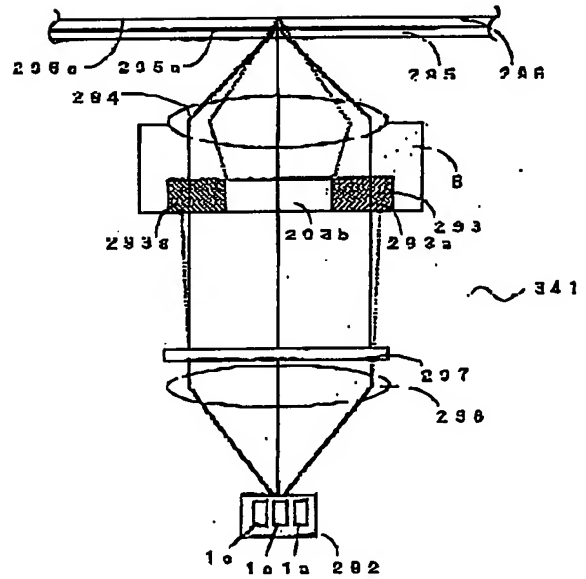
【図32】



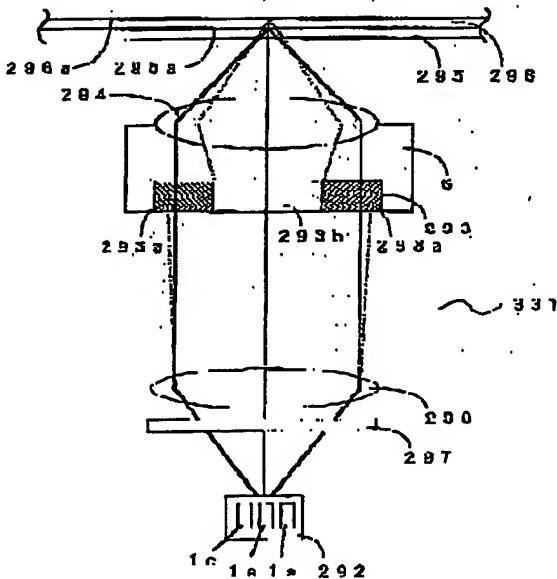
【図31】



【図34】



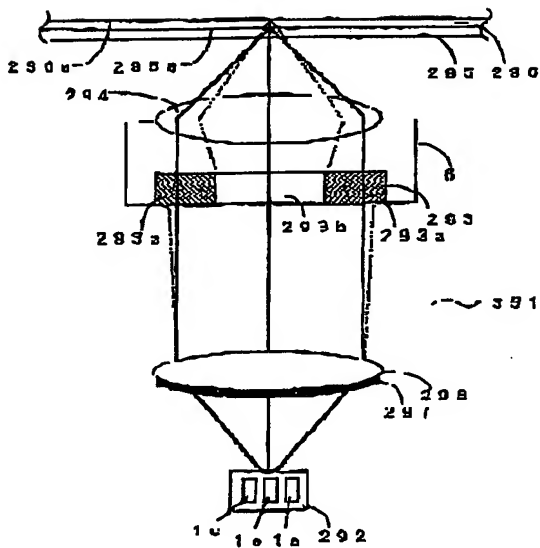
【図33】



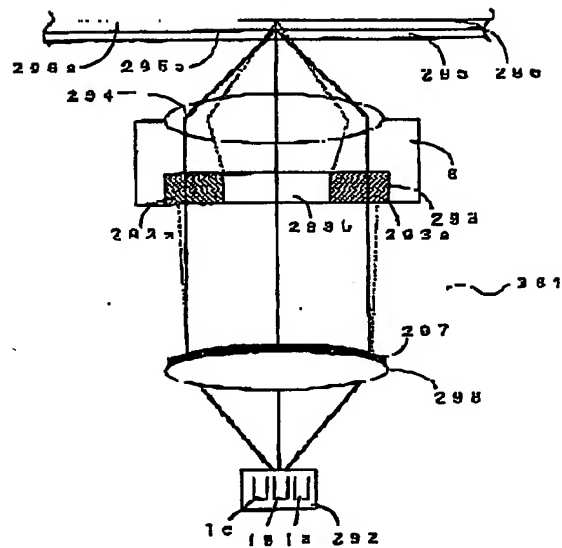
(23)

特開平10-1495/1

【図35】



【図36】



フロントページの続き

(72)発明者 上屋 洋一
大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
洋電機株式会社内

(72)発明者 市浦 秀一
大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
洋電機株式会社内